

reunion MicroMegas: DAQ / Preparation Tests Faiscaux

Rapport sur les contributions

ID de Contribution: **0**

Type: **Non spécifié**

cartes actuelles

mercredi 2 juin 2010 15:00 (5 minutes)

Orateur: M. VOUTERS, Guillaume (LAPP)

Classification de Session: DAQ

reunion MicroMe ... / Rapport sur les contributions

futures cartes

ID de Contribution: 1

Type: Non spécifié

futures cartes

mercredi 2 juin 2010 15:05 (10 minutes)

Classification de Session: DAQ

ID de Contribution: 2

Type: **Non spécifié**

automatismes des acquisitions

mercredi 2 juin 2010 15:15 (5 minutes)

pilotage par DIF ("start_acquisition" par PC, puis gestion du flux par DIF)
pilotage par PC ("start_acquisition_one" par PC, gestion du flux par PC)

Classification de Session: DAQ

ID de Contribution: **3**

Type: **Non spécifié**

transport

mercredi 2 juin 2010 15:35 (5 minutes)

Orateur: M. DRANCOURT, Cyril (LAPP)

Classification de Session: preparation test faisceau

reunion MicroMe ... / Rapport sur les contributions

installation cette semaine

ID de Contribution: 4

Type: **Non spécifié**

installation cette semaine

mercredi 2 juin 2010 15:40 (20 minutes)

cables et tuyau a mettre en place sur les chemins de cables

Classification de Session: preparation test faisceau

reunion MicroMe ... / Rapport sur les contributions

installation le 9 et/ou 10 juin

ID de Contribution: 5

Type: **Non spécifié**

installation le 9 et/ou 10 juin

mercredi 2 juin 2010 16:00 (20 minutes)

besoin en electroniciens, informaticiens, mecaniciens

Orateur: Dr CHEFDEVILLE, Maximilien (LAPP, Annecy)

Classification de Session: preparation test faisceau

reunion MicroMe ... / Rapport sur les contributions

planning des tests faisceaux

ID de Contribution: **6**

Type: **Non spécifié**

planning des tests faisceaux

mercredi 2 juin 2010 16:20 (10 minutes)

Classification de Session: preparation test faisceau

reunion MicroMe ... / Rapport sur les contributions

deroulement des tests

ID de Contribution: 7

Type: **Non spécifié**

deroulement des tests

mercredi 2 juin 2010 16:30 (20 minutes)

constitution des équipes de shifter et d'expert

Classification de Session: preparation test faisceau

ID de Contribution: **8**

Type: **Non spécifié**

tests electroniques effectués

mercredi 2 juin 2010 15:20 (5 minutes)

Orateur: M. DRANCOURT, Cyril (LAPP)

Classification de Session: Test du nouveau M2 au LAPP

ID de Contribution: **9**

Type: **Non spécifié**

tests HT effectués

mercredi 2 juin 2010 15:25 (5 minutes)

Orateur: ???

Classification de Session: Test du nouveau M2 au LAPP

ID de Contribution: **10**

Type: **Non spécifié**

test DAQ a faire

mercredi 2 juin 2010 15:30 (5 minutes)

Orateur: ???

Classification de Session: Test du nouveau M2 au LAPP